

## بررسی اثر ذرات نانومتری $MgO$ بر ابررساناهای دمای بالای ۲۲۲۳- $Bi$ تهیه شده به روش شیمیایی سل-ژل

محمد رضا علی‌نژاد، ناصر تجبر و بتول محمدزاده دهسرخ

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، گروه فیزیک  
پست الکترونیکی: alinejad@ferdowsi.um.ac.ir

(دريافت مقاله: ۸۴/۷/۸؛ دريافت نسخه نهايى: ۸۵/۹/۱۵)

### چكيده

ابرسانای  $y$ - $Bi_{1-x}Pb_xSr_xCa_xCu_3O_y$  به روش سل-ژل تهیه و اثر افزودن نانو ذرات  $MgO$  بر خواص آن بررسی شد. مطالعات ساختاری نشان می‌دهد که نمونه‌های نهايى به خوبی همگنند و تا حدود ۹۵ درصد از فاز ۲۲۲۳ تشکيل می‌شود. علاوه بر اين، افزاوندهای  $MgO$  عمده‌است به صورت ذرات نانومتری آزاد روی سطح دانه‌ها توزيع شده‌اند. اندازه‌گيريهای الکتریکی نشان می‌دهند که نمونه محتوى ۰/۵ درصد  $MgO$  بالاترین دمای گذار ابررسانایی را دارد، در حالی که خاصیت ابررسانایی در حضور درصد های بيشتر افزودنی تعريف می‌شود. كاهش دمای گذار در حضور مقادير زياد افزودنی  $MgO$  ناشی از تشکيل فاز تاخالص ۲۲۱۲ است. نتایج به دست آمده از دو ديدگاه مورد بحث قرار می‌گيرند: اثر افزودنها بر تشکيل فاز ابررسانا و نقش نانوذرات  $MgO$  به عنوان مراکز گيرانداری شار مغناطيسي.

واژه‌های کلیدی: ابررسانای، سل-ژل،  $MgO$ ,  $Bi(Pb)SrCaCuO$

### ۱. مقدمه

پرامون روش تهیه پودر اولیه، برنامه گرمادهی و تنظیم ریزساختار ابررساناهای ۲۲۲۳ در حال انجام است [۶]. يكى از روش‌های موفق تهیه پودر اولیه ابررساناهای ۲۲۲۳ روش شیمیایی سل-ژل است. مزایای اين روش نسبت به روش‌های دیگر (از جمله روش واکنش در فاز جامد) عبارتند از: (الف) توزيع همگن تر اجزا، (ب) واکنش پذيری بهتر مواد، (پ) پايان تر بودن دمای ساخت، (ت) چگالی بالاتر و (ث) اندازه کوچک تر ذرات. مجموعه اين عوامل، كيفيت توليد تركيب ۲۲۲۳ را بهينه می‌سازد که از نظر صنعتی بسیار حائز اهميت است [۷].

از طرفی، روش‌های زيادي برای بهبود خواص ابررسانایی ترکييات بر پایه  $Bi$  پيشنهاد شده است که ايجاد يك فاز ثانوي از جمله شناخته شده ترین اين روشهاست [۸ و ۹]. تحقيقات

از زمان کشف ابررساناهای دمای بالا در سال ۱۹۸۶ ميلادي، كاربردهای متنوعی برای آنها در زمينه رسانش جريانهای الکتریکی بالا (مثل مولدها، مبدلها، هدايت کننده‌های جريان و كابل‌های انتقال نیرو) و ذخیره انرژی مطرح شده است [۱]. يكى از مهم‌ترین ويزگيهای ابررساناهای دمای بالا چگالی جريان بحرانی آنهاست که افزایش آن، هزينه سرديسازی تجهيزات ساخته شده از اين مواد را كاهش می‌دهد. از اين نظر، ترکيب بالاست که تاکنون شناخته شده است [۲ و ۳]. در عين حال، آماده‌سازی تركيب ۲۲۲۳ در صنعت توليد مواد دشوار است و خواص فيزيكی نمونه‌های توليد شده شدیداً به روش ساخت آنها بستگی دارد [۴ و ۵]. از اين رو، تحقيقات گسترهای

تشکیل می‌شود به نحوی که یک ژل کامل به دست نمی‌آید. در حالی که مقادیر بیشتر اتیلن گلیکول باعث کاهش نامناسب PH و نیز افزایش درصد ناخالصی کربن در محصولات می‌شود. برای قلیایی ساختن محیط به نحوی که EDTA در آن حل پذیر باشد، مقدار ۷۲ cc آمونیاک به تدریج به آن اضافه شد.

پس از آماده شدن محلولهای اولیه، در حالی که محلول پایه در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  به آرامی توسط همزن مغناطیسی به هم می‌خورد، محلول مواد به صورت قطره - قطره و با آهنگ تعربی  $100$  قطره بر دقیقه به آن اضافه شد. بررسی مدام PH محیط نشان داد که برای جلوگیری از رسوب EDTA، اندازه  $\text{PH}$  محلول بایستی به کمک آمونیاک همواره بزرگ‌تر از  $3$  نگه داشته شود. پس از اتمام فرایند امتزاج دو محلول، حالت ژله‌ای در محلول نهایی به خوبی قابل روئیت بود. سپس، اوره نیز به نسبت مولی  $0.5$  برابر کل کاتیونها به این محلول ژله‌ای اضافه شد.

از آنجا که گرمادهی از قاعده بشر محتوی ژل برای افزایش دما به مقادیر بالاتر از  $100^{\circ}\text{C}$ ، موجب رسوب شدید ژل بر کف داغ بشر می‌شود که با توجه به حضور آمونیاک خطرناک است، لذا برای خشک کردن ژل از یک حمام نمک خشک استفاده شد تا ژل به طور همه‌جانبه گرمادهی شود. به کمک این حمام، ژل به آرامی و بدون رسوب قابل توجه در دمای  $200^{\circ}\text{C}$  گرمادهی شد. بدین ترتیب، ژل پس از مدت  $24$  ساعت به طور کاملاً همگن خشک شد.

عملیات گرمادهی پودر حاصل از مرحله قبل مطابق با شکل ۱ انجام شد. در اولین مرحله که با منحنی  $1$  در شکل ۱ نشان داده شده است، به منظور حذف ترکیبات آلی موجود در نمونه، پودر به مدت  $240$  دقیقه در دمای  $400^{\circ}\text{C}$  گرمایی داده شد. سپس، نمونه به مدت  $15$  دقیقه در هاوون دستی آسیاب و آنگاه مرحله دوم تصفیه‌سازی مطابق با منحنی  $2$  در شکل ۱ انجام شد. در مرحله سوم از تصفیه‌سازی و پس از تکرار آسیاب‌کاری، نمونه به مدت  $100$  دقیقه در دمای  $820^{\circ}\text{C}$  گرمایی داده شد و سپس رها شد تا همراه با کوره سرد شود (منحنی  $3$ ، شکل ۱). پس از این مرحله، نمونه بار دیگر به همان ترتیب آسیاب شد و آنگاه

قبلي نشان داده است که ذرات نانومتری اکسید فلزی  $\text{MgO}$  می‌توانند از طریق افزایش مراکز گیراندازی شار مغناطیسی موجب افزایش چگالی جریان بحرانی شود [۱۰ تا ۱۵]، اما مطالعه تأثیر ذرات نانومتری  $\text{MgO}$  بر ابرساناهای  $2223$  که به روش شیمیابی تهیه شده باشند در مراجع دیده نمی‌شود. این در حالی است که، با توجه به ریزاساختار همگن و نسبتاً متفاوت نمونه‌های ساخته شده به روش شیمیابی سل-ژل، نتایج چنین مطالعه‌ای می‌تواند دربردارنده جنبه‌های فیزیکی و کاربردی تازه‌ای باشد. در این تحقیق، ابرسانای  $\text{Bi}_{17}\text{Pb}_{23}\text{Sr}_7\text{Ca}_7\text{Cu}_2\text{O}_y$  افزودنی  $\text{MgO}$  بر خواص ابرسانای آن بررسی گردید.

## ۲. روش آزمایش

دو محلول متفاوت، یکی محلول پایه و دیگری محلول مواد به شرح زیر در دو ظرف جدا آماده شدند. برای تهیه محلول مواد،  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Reidel-deHean}:/\text{۹۹.۵}$   $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{PRS}:/\text{۹۸}$   $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$  و  $\text{Bi}(\text{NO}_3)_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  (Merck), در  $500$  cc محلول اسید نیتریک رقیق و آب یونزدایی شده حل شدند. در این مرحله، غلظتها متفاوت اسید آزمایش شد و مشاهده گردید که غلظت کمتر از  $7\%$  منجر به اشیاع محلول مواد، و در مقابل غلظت بیشتر اسید باعث پایین آمدن  $\text{PH}$  محلول می‌شود. همان طور که در ادامه توضیح داده می‌شود، کاهش بیش از حد  $\text{PH}$  موجب اسیدی شدن محلول نهایی و در نتیجه رسوب  $\text{EDTA}$ <sup>۱</sup> خواهد شد.

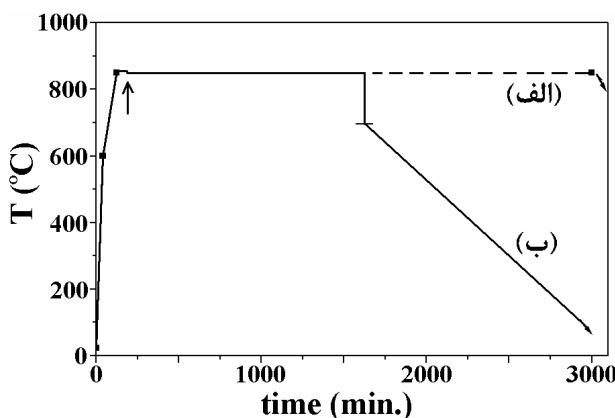
همزمان با تهیه محلول مواد، محلول اسیدی پایه نیز با حل کردن اسید  $\text{N}_2\text{H}_4\text{O}_1\text{E}$  EDTA با خلوص  $99.4\%$  از محصولات شرکت Merck) به نسبت مولی برابر با تعداد کل کاتیونها، همراه با اتیلن گلیکول (EG) به نسبت مولی  $3/5$  برابر کل کاتیونها در  $500$  cc آب یونزدایی شده و آمونیاک ( $\text{NH}_3$ ) آماده شد. مقادیر متفاوت اتیلن گلیکول آزمایش و مشاهده شد که با مقادیر کمتر از این رسوب سفید رنگی از نمکهای فلزی

۱. Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid,  $\text{N}_2\text{H}_4\text{O}_1\text{E}$ .

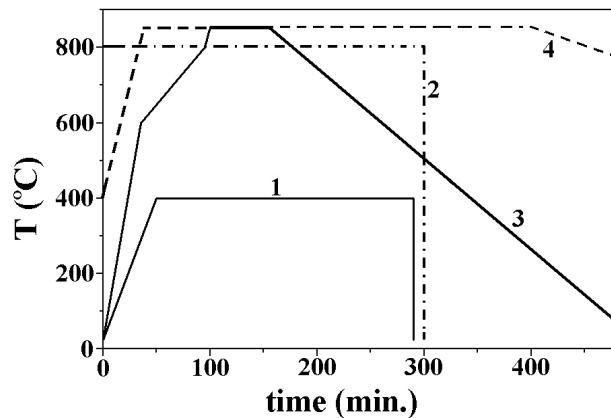
جدول ۱. چگالی جریان بحرانی و دمای بحرانی در نمونه‌های نهایی.

عرض گذار (K)	دمای بحرانی * (K)	J <sub>c</sub> (A/cm <sup>2</sup> )	درصد وزنی MgO
۸۸	۹۸	۲۲۵	.
۹۰	۹۹	۳۰۰	۱،۰
۱۰۵	۱۱۲	۴۵۰	۲،۵
۸۶	۹۶	۶۰۰	۵،۰
-	<۷۷	-	۱۰،۰

\* دمای گذار برای فاز ۲۲۱۲ در حدود K ۲۲۱۲ و برای فاز ۲۲۲۳ در حدود K ۱۱۰ گزارش شده است.



شکل ۲. برنامه گرمادهی نمونه‌ها در (الف) تتجویشی اول، و (ب) تتجویشی دوم. علامت پیکان کاهش دمای نمونه از ۸۵۵ به ۸۵۰ °C را نشان می‌دهد. خطوط مورب انتهای هر برنامه، سردسازی تدریجی نمونه تا دمای انتقال همراه با کوره را نشان می‌دهند.



شکل ۱. برنامه گرمادهی نمونه‌ها پس از تشکیل ژل. مراحل گرمادهی به ترتیب شماره گذاری شده انجام شده‌اند. نمودارهای ۱ تا ۳ مراحل خشک کردن ژل و نمودار ۴ مرحله کلسینه کردن را نشان می‌دهد. خطوط مورب انتهای هر برنامه، سردسازی تدریجی نمونه تا دمای انتقال همراه با کوره را نشان می‌دهند.

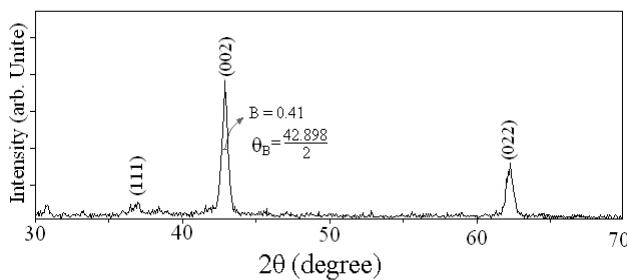
در دمای ۸۵۵ °C به منظور افزایش درصد فاز ۲۲۲۳ است. ترکیب فازی نمونه‌ها با استفاده از پراش پرتو X با تابش Cu-k $\alpha$  مورد تحقیق قرار گرفت. قله‌های پراشی به کمک نرمافزار Celref تحلیل شدند. با استفاده از این الگوهای پراشی، درصد فازهای ۲۲۲۳ و ۲۲۱۲ موجود در هر نمونه با رابطه زیر برآورد شد:

$$\frac{\Sigma I_{2223}}{\Sigma I_{2223} + \Sigma I_{2212}} \times 100 = \text{درصد فاز ۲۲۲۳}$$

$$\frac{\Sigma I_{2212}}{\Sigma I_{2223} + \Sigma I_{2212}} \times 100 = \text{درصد فاز ۲۲۱۲}$$

ریزساختار نمونه‌ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی

مطابق با منحنی ۴ در شکل ۱ کلسینه گردید. پس از مرحله کلسینه کردن، نمونه به پنج قسمت مساوی تقسیم و درصدهای وزنی ۰، ۱، ۲، ۵، ۱۰ از پودر نانومتری MgO به هر بخش اضافه شد. پس از حدود ۳۰ دقیقه آسیاب‌کاری و اطمینان از همگنی نمونه‌ها، پودرهای حاصل تحت فشار ۲۰۰ MPa به صورت قرصهایی با قطر ۱۵ و ۲۰ mm فشرده شدند. این قرصها مطابق با برنامه گرمادهی منحنی الف در شکل ۲ تتجویشی شدند. سپس تتجویشی دوم بر اساس منحنی ب در این شکل انجام شد. نکته قابل توجه در این مرحله، نگهداری نمونه‌ها به مدت ۳۰ دقیقه

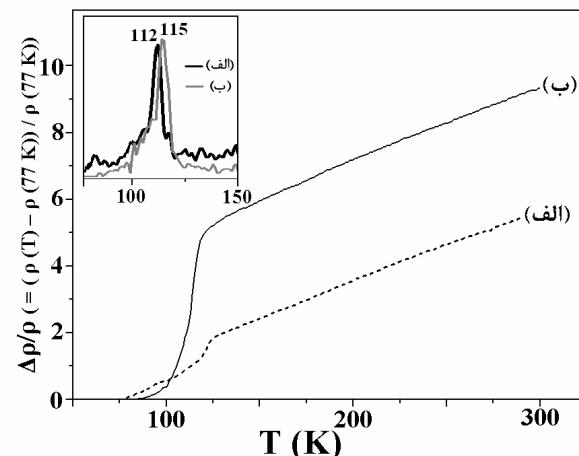


شکل ۴. الگوهای پراش پرتو X پودر اولیه MgO.

از تفجوشی دوم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. از مقایسه دمای گذار و پهنای گذار ابرسانایی در منحنی‌های مقاومت ویژه نمونه‌ها پس از تفجوشی اول و دوم که برای نمونه فاقد MgO در شکل ۳ نشان داده شده است، نیز می‌توان افزایش درصد فاز ۲۲۲۳ نسبت به ۲۲۱۲ پس از تفجوشی دوم را استنتاج کرد.

الگوی پراش پرتو X پودر نانومتری اولیه MgO در شکل ۴ نشان داده شده است. قطر ذرات MgO به کمک رابطه شر در حدود  $40\text{ nm}$  تخمین زده شد. الگوهای پراش پرتو X نمونه‌ها پس از تفجوشی نهایی در شکل ۵ نشان داده شده است. این الگوها نشان می‌دهند که نمونه‌های محتوی کمتر از  $2/5$  درصد افزودنی MgO، عمدتاً (حدود ۹۵ درصد) از فاز ۲۲۲۳ تشکیل شده‌اند و مقدار فازهای فرعی ۲۲۱۲ و MgO در آنها ناچیز است. قطر ذرات MgO در نمونه‌های مختلف با افزایش درصد افزودنی افزایش می‌یابد که می‌تواند ناشی از تجمع آنها حین عملیات پخت ابرسانا باشد. تحلیل قله‌های پراشی نشان داد که ثابت‌های شبکه‌ای فاز ۲۲۲۳ با ساختار بلوری چارکوشی (گروه فضایی I4/mmm) موجود در این نمونه‌ها،  $a = ۳.۸۱۸۲\text{ \AA}$  و  $c = ۳۷.۰۴۳۲\text{ \AA}$  است. شاخص میلر صفحات بلوری فاز ۲۲۲۳ روی شکل ۵ مشخص شده است.

در نمونه حاوی ۵ درصد افزودنی MgO، علاوه بر فاز ۲۲۱۲، فاز ۲۲۲۳ با ساختار بلوری راستگوشی (گروه فضایی Fmmm) و ثابت‌های شبکه‌ای  $\text{\AA} = ۵.۳۹ \pm ۰.۰۲$  و  $b = ۵.۳۸ \pm ۰.۰۲\text{ \AA}$  و  $c = ۳۰.۷۰ \pm ۰.۰۲\text{ \AA}$  نیز حضور قابل ملاحظه‌ای دارد، به طوری که سهم دو فاز ۲۲۲۳ و ۲۲۱۲ به



شکل ۳. منحنی مقاومت ویژه نمونه بدون افزودنی بر حسب دما، (الف) پس از تفجوشی اول، (ب) پس از تفجوشی دوم. قسمت داخلی: تغییرات ضریب دمایی مقاومت ویژه در ناحیه گذار فاز ابرسانا. این ضریب از طریق محاسبه مشتق منحنی مقاومت ویژه نسبت به دما به دست آمده است.

(SEM) که مجهر به تحلیل گر عنصری EDX است در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد. چگالی جرمی نمونه‌های قرصی شکل ساخته شده به کمک اندازه‌گیری جرم و حجم آنها با دقتهای  $0.001\text{ gr}$  و  $0.02\text{ mm}$  تعیین گردید. ویژگی ابرسانایی نمونه‌های حاصل با مشاهده اثر مایسستر تأیید شد. وابستگی دمایی مقاومت الکتریکی نمونه‌ها به روش چارسوزنی و با استفاده از منبع جریان ثابت  $140\text{ mA}$  اندازه‌گیری شد.

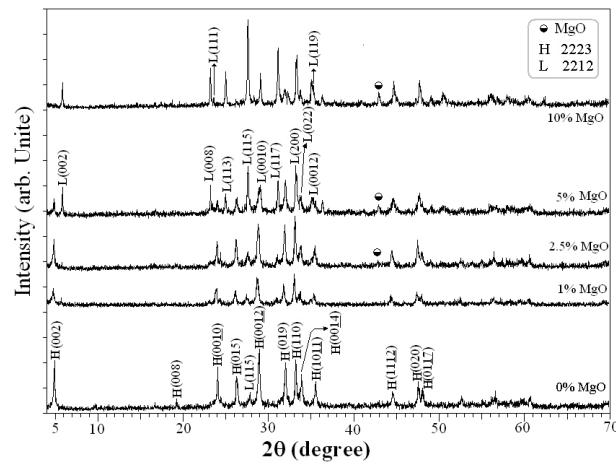
برای اندازه‌گیری چگالی جریان بحرانی نمونه‌ها در دمای  $77\text{ K}$ ، نمونه‌ای استوانه‌ای شکل به قطر حدود  $3\text{ mm}$  و ارتفاع  $14\text{ mm}$  از بدنه قرصهای اصلی برش زده شد. آنگاه دو اتصال الکتریکی در مقطع این استوانه‌ها ایجاد و منحنی ولتاژ-جریان آنها در دمای  $77\text{ K}$  با اعمال پالسهای جریان  $0.05\text{ A}$  ثانیه‌ای رسم گردید.

### ۳. نتایج و بحث

بررسیهای انجام شده به کمک پراش پرتو X نشان داد که در صد فاز ۲۲۲۳ نسبت به ۲۲۱۲ در نمونه‌های ساخته شده، پس

XRD کاهاش درصد فاز ۲۲۲۳ نسبت به فاز ۲۲۱۲ که در نتایج مشاهده شد، اندازه ذرات فاز اخیر بزرگ‌تر می‌شود. لذا می‌توان گفت که، افزودن MgO آهنگ تشکیل فاز ۲۲۱۲ را افزایش می‌دهد که با نتایج قبلی سازگار است [۱۱ و ۱۳]. این نتیجه توسط طرحهای پراش پرتو X نمونه‌های نهایی در شکل ۵ که در آن قله‌های پراشی با افزایش درصد MgO تیزتر می‌شوند، نیز تأیید می‌شود. چنانکه در شکل ۶-الف دیده می‌شود، ذرات فاز ابرسانای ۲۲۲۳ سوزنی شکل هستند که فراوانی آنها در نمونه حاوی ۱۰ درصد افزودنی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهاش یافته است. با توجه به این که اغلب فاز ۲۲۱۲ به شکل سوزنی دیده شده است و نه فاز ۲۲۲۳ [۱۰]، این مشاهده ممکن است در تنافق با نتایج حاصل از پراش پرتو X که کاهاش فاز ۲۲۲۳ با افزایش درصد MgO را نشان می‌دهند، به نظر برسد. با وجود این، نه تنها فاز ۲۲۲۳ نیز به صورت سوزنی شکل دیده شده است [۱۷]، بلکه حالت سوزنی شکل ذرات ابرسانا در نمونه حاوی ۲/۵ درصد افزودنی MgO، به ریزساختارهای حاصل از روش سل-ژل شبیه‌تر است. از این نظر، کاهاش حالت سوزنی ذرات فاز ابرسانا با افزایش درصد افزودنی MgO می‌تواند ناشی از افزایش آهنگ تشکیل فاز ابرسانای ۲۲۱۲ و در نتیجه رشد این ذرات باشد که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. نقشه توزیع عنصری از نمونه‌ها توسط دستگاه EDX نشان داد که Mg به طور تصادفی عمدتاً در مرزدانه‌ها توزیع شده است، که احتمال حضور آن درون دانه‌ها با افزایش درصد منیزیم بیشتر می‌شود.

در واقع، دو سازوکار مختلف پیرامون نحوه تأثیر MgO بر آهنگ تشکیل این ابرساناها پیشنهاد شده است: یکی افزایش احتمال تشکیل لایه‌های CuO، که واحد ساختاری بنیادی ابرساناها مسی دمای بالا هستند [۱۳]، و دیگری، جوش بهتر دانه‌های ابرسانا در حضور ذرات MgO [۱۱]. از آنجا که MgO پس از مرحله کلسینه افزوده شده است، می‌توان گفت که این ناخالصی عمدتاً از طریق تسهیل جوش دانه‌ها حین تفجوشی موجب افزایش آهنگ رشد شده است. این استدلال توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی که نشان می‌دادند تماس

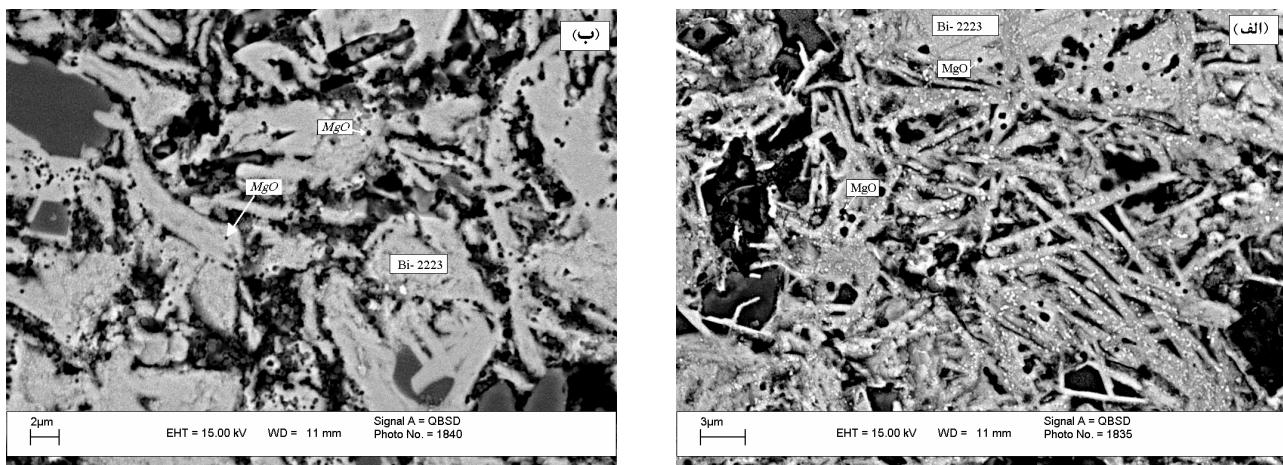


شکل ۵. طرحهای پراش پرتو X از نمونه‌های مختلف پس از تفجوشی نهایی. درصد جرمی افزودنی MgO در کنار هر طرح نوشته شده است.

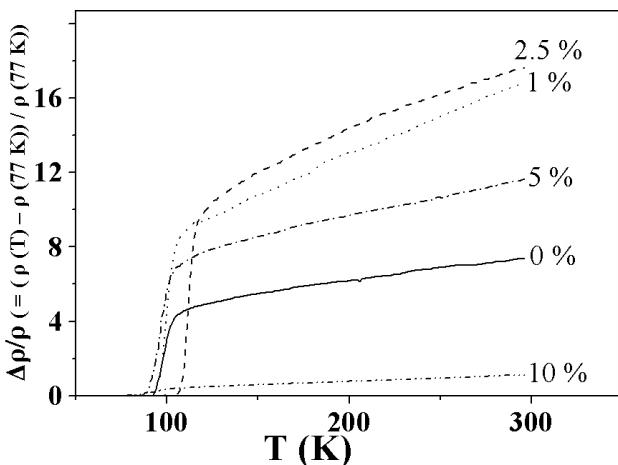
ترتیب ۳۵ و ۶۵ درصد است. به همین ترتیب، سهم فاز ۲۲۱۲ در نمونه حاوی ۱۰ درصد افزودنی افزایش یافته و به ۹۵ درصد می‌رسد و ثابت‌های شبکه‌ای مربوط به آن  $a = ۵,۳۹ \pm ۰,۰۲ \text{ \AA}$  و  $c = ۳۰,۷۴ \pm ۰,۰۲ \text{ \AA}$  است. این نتایج نشان می‌دهند که افزودن بیش از ۲/۵ درصد MgO به این نمونه‌ها مانع رشد فاز ۲۲۲۳ می‌شود، در حالی که فاز ابرسانای ۲۲۱۲ با دمای گذار پایین‌تر هنوز شکل می‌گیرد. همان طور که دیده می‌شود، ثابت‌های شبکه راستگوشی با درصد افزودنی MgO و با توجه به خطای محاسبه (حدود  $\pm ۰,۰۲$ ) تغییری نمی‌کنند که با نتایج قبلی سازگار است [۱۰ و ۱۲].

از مقایسه چگالی جرمی قرصهای ابرسانای ساخته شده ۲۲۲۳ ( $۴,۱۸ \text{ gr/cm}^۳$ ) با چگالی ایده‌آل ترکیب ۲۲۲۳ ( $۶,۳ \text{ gr/cm}^۳$ )، می‌توان نتیجه گرفت که میزان فازهای ناخواسته و فضاهای خالی مانده در نمونه‌های نهایی در حدود ۴/۳۴٪ است که در مقایسه با مقدار گزارش شده (در حدود  $۴,۵ \text{ gr/cm}^۳$ ، معادل با ۳۰٪ افزودنی [۱۶]) قابل قبول می‌باشد.

دو نمونه از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبیشی (SEM) از نمونه‌های نهایی حاوی ۲/۵٪ و ۱۰٪ افزودنی MgO در شکل ۶ نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که ریزساختار ابرسانا تابعی از درصد MgO است و با افزایش آن، علاوه بر



شکل ۶. دو نمونه از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه‌های نهایی حاوی، (الف) ۱۰٪ و (ب) ۲.۵٪ افزودنی MgO.



شکل ۷. وابستگی دمایی تغییر نسبی مقاومت ویژه نمونه‌های ساخته شده حاوی درصدهای مختلف افزودنی MgO که روی شکل مشخص شده‌اند.

افزایش می‌دهند. این در حالی است که افزایش مقدار افزودنی به بیش از ۲.۵٪ وزنی، تأثیر گستردۀ یونهای  $Mg^{2+}$  بر فاز ابررسانا و در نتیجه کاهش دمای گذار را به دنبال دارد، به نحوی که دمای گذار نمونه حاوی ۱۰٪ افزودنی به پایین‌تر از ۷۷ K کاهش می‌یابد.

#### ۴. نتیجه‌گیری

نمونه‌های ابررسانا $y$   $Bi_{1-x}Pb_xSr_xCa_xCu_3O_y$  محتوی درصدهای مختلف پودر نانومتری MgO به روش سل-ژل

دانه‌های فاز ابررسانا در حضور MgO افزایش می‌یابد نیز تأیید می‌شود. به این ترتیب، حضور MgO نه تنها باعث تبدیل فاز ۲۲۱۲ به ۲۲۲۳ می‌شود، بلکه آهنگ رشد دانه‌های فاز ابررسانا را نیز افزایش داده است.

همان‌گونه که در تصاویر شکل ۶ مشاهده می‌شود، یک توزیع تصادفی از ذرات نانومتری MgO (با توجه به مقیاس تصویر) در همه نمونه‌های حاوی افزودنی وجود دارد. وجود ذرات نانومتری MgO در مجاورت سطح دانه‌های فاز ابررسانا می‌تواند تأثیر بسزایی بر جریان بحرانی ابررسانا داشته باشد که در ادامه بررسی خواهد شد.

نتایج اندازه‌گیری تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه‌ها با دما در شکل ۷ نشان داده شده است. دمای گذار ابررسانا ای استخراج شده از این منحنیها در جدول ۱ ارائه شده است. مقادیر چگالی جریان بحرانی اندازه‌گیری شده در دمای ۷۷ K نیز در این جدول ارائه شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که نمونه حاوی ۲.۵٪ افزودنی دارای تیزترین گذار فاز و بالاترین دمای گذار است. در واقع افزایش افزودنی MgO تا ۰.۲۵٪، از یک سو به تشکیل فاز ابررسانا $y$  ۲۲۲۳ کمک می‌کند و در نتیجه باعث افزایش دمای گذار می‌شود، و از سوی دیگر ذرات MgO نقش مراکز مهار شار میدان مغناطیسی حاصل از جریانهای الکتریکی که مایل به تخریب ابررسانا ای هستند را در سطح دانه‌ها بر عهده دارند، و لذا چگالی جریان بحرانی را

می شوند. مجموعه این نتایج نشان می دهند که بهترین دمای گذار برای نمونه حاوی ۲,۵٪ افزودنی MgO به دست می آید. افزایش درصد افزودنی MgO به بیش از ۲,۵٪، کاهش دمای گذار ابرسانایی را به دنبال دارد، که ناشی از تخریب فاز ۲۲۲۳ و افزایش بیش از ۹۵ درصدی فاز ۲۲۱۲ است.

ساخته شدند. نمونه فاقد افزودنی تهیه شده با این روش حاوی ۹۵٪ فاز ۲۲۲۳ و ۵ درصد فاز ۲۲۱۲ است. نتایج نشان دادند ذرات نانومتری MgO در مجاورت سطح دانه های فاز ابرسانا پخش می شوند و به تشکیل فاز ابرسانا کمک می کنند. ذرات MgO بر سطح دانه ها به صورت مراکز مهار شار مغناطیسی عمل کرده و موجب افزایش چگالی جریان بحرانی ابرسانا

## مراجع

10. B Zhao, W H Song, X C Wu, J J Du, Y P Sun, H H Wen and Z X Zhao, *Physica C* **361** (2001) 283-291.
11. K Christova, A Manov, J Nyhus, U thisted, O Herstad, S E Foss, K N Haugen and K Fossheim, *Journal of Alloys and Compounds*, **340** (2002) 1-5.
12. W Wei, J Schwartz, K C Goretta, U Balachandran and A Bhargava, *Physica C* **298** (1998) 279-288.
13. Rou-Fan Shen, Fa-Yang Wang and Zhao- Xian Xiong, *Journal of Alloys and Compounds*, **343** (2002) 238-242.
14. Y S Yuan, M S Wong and S S Wang, *J. Mater. Res.* **11** [1996] 18-27.
15. Y S Yuan, M S Wong and S S Wang, *J. Mater. Res.* **11** [1996] 8-17.
16. G Aldica, J R Groza, K Endo, H Kito and V Mihalache, *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, **5** (2003) 1003 – 1009.
17. S A Halim, S A Khawaldeh, S B Mohamed and H Azhan, *Materials chemistry and Physics*, **61** (1999) 251- 259.
1. G Desgardin, et al., *International Journal of Inorganic Materials*, **2** (2002) 609-622.
2. V Sokolovsky, V Meerovich, V Beilin and I Vajda, *Physica C* **386** (2003) 480-484.
3. S N Ekbote, et al., *Bull. Mater. Sci.* **6** (2001) 603- 609.
4. A Trauter, D Gohring, P Haug, B Sailer, A Ehmann, W Wischert and S Kemmler- Sack, *Materials Science and Engineering B* **58** (1999) 206-214.
5. A Tampieri, G Calestani, G Celotti, R Masini and S Lesca, *Physica C* **306** (1998) 21-33.
6. M Seki, S Yasuike, T Tokuda and S Kishida, *Physica C* **412-414** (2004) 1358-1361.
7. A Calleja, X Casas, I G Serradilla, M Segarra, A Sin, P Odier and F Espiell, *Physica C* **372-376** (2002) 1115-1118.
8. I A Yurchenko, et al., *Physica C* **384** (2003) 111-124.
9. M V Makarova, P E Kazin, Yu D Tretyakov, M Jansen, M Reissner and W Seiner, *Physica C* **419** (2005) 61-69.